rcn Notes	Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/665,864	LI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Taevoon Kim	1651	

SEARCHED			
			<u> </u>
Class	Subclass	Date	Examiner
·			
		-110	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4			-
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<u>-</u>		
		L.W.	

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
			 	

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH)
	DATE	EXMR
EAST search (USPG- pub;USPAT;USOCR;EPO;JPO;Derwe nt)	8/28/2006	тк
Inventor search (PALM)	8/28/2006	тк
updated search	1/18/2007	тк